Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

11-267861

(43) Date of publication of application: 05.10.1999

(51)Int.Cl.

B23K 26/04 B23K 26/04 B41M 5/26 C03C 23/00 H01S 3/00 H01S 3/16

(21)Application number : 10-090605

(71)Applicant : SUMITOMO HEAVY IND LTD

(72)Inventor: HAYASHI KENICHI

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 10 18284 Priority date: 16

Priority date: 16.01.1998 Priority country: JP

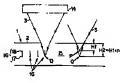
(54) MARKING OF OPTICAL TRANSMITTING MATERIAL

20.03.1998

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a marking method for an optical transmitting material wherein breakage of a material to be marked is not generated by marking, the post-treatment for cleaning a surface of the optical transmitting material can be eliminated after marking, and cracks of the surface are prevented by accurately adjusting a marking position at a given depth of especially thin glass materials.

SOLUTION: In this optical transmitting material marking method, marking is carried out not by cracks due to a laser light 3, but by the variation of an optical property of the optical transmitting material 1 generated by the condensing of the laser lights 3 with lower irradiation energy. In this case, the optical transmitting material 1 is



composed of a glass material and the laser lights 3 are condensed at a given depth of an inner part 15 of the optical transmitting material 1. Further, the strength of the laser lights 3 is made to be at an extent to cause the variation of an optical property of the optical transmitting Searching PAJ Page 2 of 2

material I so as to enable the marking.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平11-267861

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

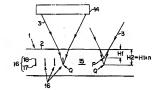
(51) Int.CL*		識別記号		FI						
B 2 3 K	26/00			B 2 3	K :	26/00			В	
	26/04					26/04			С	
B41M	5/26			C 0 3	3 C	23/00			Z	
COSC	23/00			H0:	LS	3/00			В	
H01S	3/00					3/16				
			審查請求	未請求	請求	頃の数4	FD	(全	9 頁	最終頁に続く
(21)出職番号		特顯平10-90605		(71)	(71)出題人 000002107 住友重機械工業株式会社					
(22) 出顧日		平成10年(1998) 3月20日		(72)	東京都品川区北品川五丁目 9 番11号					
(31)優先權主張番号		特職平10-18284				神奈川	果平塚	市夕	易ケ丘(3番30号 住友里
(32) 優先日		平10(1998) 1月16日				機械工	業株式	会社	平塚事	柴所内
(33)優先権主張国				(74)	代理人	. 弁理士	池澤	寬		

(54) 【発明の名称】 光透過性材料のマーキング方法

(57)【要約】

マーキングにより被マーキング材料の破 片が生ずることがなく、マーキング後に光透過性材料の 表面2の清浄化のための後処理を不要とし、とくに薄肉 のガラス材料に所定の深さにかつ精密にマーキング位置 を調整し、その表面2にはグラック5などが生じないよ うにすることが可能な光透過性材料のマーキング方法を 掲載することが可能な光透過性材料のマーキング方法を

【解決手段】 レーザー光3によるクラックによってマーキングを行うのではなく、より低い照射エネルギーのレーザー光3の象光により生する光透過性材料1の光学的性質の変化をマーキングに用いることに着目したもので、光透過性材料1の外部15に所定の深さで集化するととに、レーザー光3の強さを光透過性材料1の光学的性質の変化を起こす程度の強さとしてマーキングを可能としたことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザー光により光透過性材料にマーキングを施す光透過性材料のマーキング方法であって、 前記光透過性材料は、これをガラス材料とするととも に.

前記レーザー光として、前記光透過性材料に対して透過性のあるものを選択し、このレーザー光を前記光透過性 材料の内部に所定の深さで集光するとともに、

このレーザー光の強さをこの光透過性材料の光学的性質 の変化を起こす程度の強さとして前記マーキングを可能 10 としたことを特徴とする光透過性材料のマーキング方 法。

【請求項2】 前記レーザー光による前記光透過性材料における光学的性質が変化する部位を該光透過性材料の深さ方向に長く生じさせることを特徴とする請求項1 前額の光透過性材料のマーキング方法。

【請求項3】 前記レーザー光による前記光透過性材料における光学的性質が変化する部位を複数個まとめて ひとつのマーキング単位とすることを特徴とする請求項 1記載の光透過性材料のマーキング方法。

【請求項4】 前記レーザー光のレーザー光源として、フェムト秒レーザーを採用することを特徴とする請求項1記載の光透過性材料のマーキング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光透過性材料のマーキング方法にかかるもので、とくにレーザー光を用いた 光透過性材料のマーキング方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のレーザー光によるマーキング方法 30 は、レーザー光によるアプレーション (爆輸) 現象を別 用して、たとえば週明ガラス転位などの被マーキング村 料の表面に加工を行うものであったため、被マーキング 材料の表面に加工を行うものであったため、被マーキング 材料の表面に加工を行うものであったため、被マーキング 材料の表面が強小に割れて、その破片が生産工程に混入 するという間度がある。

【0003】たとれば図りは、従来の光透過性材料のマーキング方法による被マーキング材料の新面側面図であって、被マーキング材料としての透明ガラス基板1(光透過性材料)の表面2の所定能位にレーデー光3を集光し、上記アプレーションによる加工の対象で表現ません。こうしたアプレーションによる加工方法以外に、レーデー光3の製収にともなて発生する熱による表面2の変形によりくぼみを形成し、マーキング4としての視距性を得る場合をある。この熱による加工の場合には、表面が一般が耐し、再を開いる場合をたどるものと考えられ、この場合においても、クラックなどの発生があり、機能な設計やカプラが生じることもあり、これら晩をか必要が正な。

【0004】マーキング4が形成される結果、アプレー 50 することができる。したがって、マーキングの対象材料

ションにより飛ばされたガラス材料が粉末となってマー キング 4 近傍に付着して「デブリ」と称される付着物と なり、これを除去するために透明ガラス基板1の表面2 の済冷が必要になるという問題がある。

[0005] さらに、デブリを減少させるために、表面 2にガスの吹き付けを行うこと、クリーニングショット レ呼ぶレーザー光3の再照熱を必要とすることなど、ク リーンな環境を要求するシステムには受け入れがたいマ ーキング方法(加工方法)であるという問題がある。 (10006) はかのような語順数を解消して洗過性材

10 10 10 12 上少かなうな高雨程を作用して元空間下外 料にマーキングを施すため、光透進性料件の内部にレ ーザー光などを集光させる方法も楽乱されている。たと えば、特公平7-6952 4号による「模様入り眼鏡杵 部品の製造方法もよび限線件部品」では、光透遺性材料 の一種であるブラスチックの内部にレーザー光を吸収さ せることにより般け無げを生じさせて、内部に模様を現 出させるものである。この方法においては、光透遺性材料として、レーザー光を吸収する透明なブラスチックを 用いる必要があり、一方、ガラス基板にブラスチックを 置入することはできず、この方法に開示された技術のま まではガラス基板内に焼け無げを生じさせることは不可能である。

【0007】また、特制平3-124486号の「レーザーマーキング方法」では、ガラスの内部にレーザー光を集束させて、その表面に損傷を与えることなく、マークを施す方法が示されている。この方法では、ガラス内部の破壊しきい値が表面の5~20倍程度となっているため、内部においてのみレーザー光を集束させて、表面には損傷を与えることなく内部の破壊しきい値をこえるうにしたものである。ただし、その実施例においては被マーキング材料としてブラスチックが用いられており、集光点近傍に、直径20~40μm、深さ100~250μm程度を開発したでする。

【0008】 本契明者がこの方法をガラス材料に適用したときには、ガラス内部の破壊しきい値をこまたレーザー光により、ガラス内部にクラックの発生が認められた。しかしながら、この方法では、レーザー光が集光する内部の深さを所望の値に設定できないことがわかった。さらに、レーザー光の集光する深さを構造に制御しないと、表面にクラックが生じてしまうという問題があ

[0009] さらに特別平4-71792号の「マーキング方法」では、透明基板の内部にレーザー光の焦点を結ぶように照けて選択的に不透明化することによりマーキングを行っている。この方法では、総縁破壊により材料が不透明化するとされ、その実施例では、数百μmの幅にわたって、厚さ約2、3mmの右突基板の内部が不透明化し、これを表面から見ると白い符号として観別・

3 として、十分に厚い透明基板でないと適用することができないという問題がある。すなわち、薄い透明基板の場合には、レーザー光の集光の深さを適切かつ精密に制御することが明礬である。

【0010】さらに特表平6-500275号の「潜面マーキング」においても、比較的原内の材料をマーキングの対象としており、三次元マーキングの可能性が示唆されている。

[001]上述したいずれのマーキング方法も、とく に厚さの南いガラス材料などの光透過性材料に対して所 10 定の確さない見をは精密にマーキングを施すには不十 分である。一方、たとえばガラス基板のような薄肉の光 透過性材料にマーキングを行うためには、材料の強度分 化に影響の少ないマーケが窒まれる。

[0012] レーザー光を集集して絶縁破壊を生じる現象を詳しく観察すると、以下のようになる。図10は、透明ガラス基板1の要部拡大断面側面図であって、レーザー光3が最も集集した近傍においてガラス内部にクラック5が生じ、またこのグラック5に連続して、レーザー入射方向に亀裂6が伝播した穴状のマークパターン 720受生が影められる。レーザー光3のピーム径3 mm ϕ 、エネルギー約400 μ Jで、焦点距離 $\{=100\ mmolvンズを使用した場合に、その大きさとしては、クック5の幅が約100<math>\mu$ m、大状のマークパターン70長さは約500 μ mに達する。

[0013] このような大きさおよび形状のマークパターン7が生じる場合であっても、たとえば厚さ1~2mm程度の薄肉の週明ガラス基低) にマーキングを除すときに、その表面2からのレンズ位置を正底に制御すれば、ガラス内部のみにマークパターン7を付すことは可の破壊しない値が内部より扱いため、実際にほどうしても透明ガラス基板10表面2ないし装面2 Aにクラック5ないし報26を生じてしまうことが判明した。表面2ないし基面2 Aにまでクラック5ないし格裂6を生じると、材料強度の認識な劣化はもちろん、材料から飛び出すパーティクルを生じるといり問題がある。

ゴミがレーザー光3の吸収の中心となり、レーザー光3 のエネルギーを予想以上に吸収しやすい環境にあること、などが考えられる。

【0015】いずれにしても、レーザー光3による透明 ガラス最板1の内部のみへの集光は、これを予想以上に 精密に行う必要があることがわかり、とくに博肉のガラ ス材料などにマーキングを行う場合には、従来の各種マ ーキング方法では実現距離であることがわかる。また、 マーキングとしてクラック5によりこれを構成すること は、レーザー光3の集光操作および集光節位の制御を精 密に行う必要があることから、とくに博い透明ガラス基 板1(光透過性材料)へのマーキング方法には、限界が あると思われる。

[0016]

「発明が解決しようとする課題」本発明は以上のような 諸問題にかんがみなされたもので、クリーンなシステム に適合した光透過性材料のマーキング方法を提供するこ とを課題とする。

○ 17 また本発明は、マーキングにより被マーキ の ング材料の破片が生ずることがないようにした光透過性 材料のマーキング方法を提供することを課題とする。 [0018]また本発明は、マーキング後に光透過性材料の表面の消浄化のための後処理を不要とした光透過性

材料のマーキング方法を提供することを課題とする。 [0019]また本発明は、とくに海肉のガラス材料に 所定の凌さにかつ精密にマーキング位置を調整し、その 表面にはクラックなどが生じないようにすることが可能 な光透過性材料のマーキング方法を提供することを課題 とする。

[0020]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、レー ザー光により透明ガラス基板などの光透過性材料をマー キングするにあたり、光透過性材料の表面ではなく、そ の内部にレーザー光を集光すること、およびクラックの 生成だけによってマーキングを行うのではなく、より低 い照射エネルギーのレーザー光の集光によって主として 光透過性材料の光学的性質の変化を起こさせてこれをマ ーキングに用いることに着目したもので、レーザー光に より光透過性材料にマーキングを施す光透過性材料のマ ーキング方法であって、上記光透過性材料は、これをガ ラス材料とするとともに、上記レーザー光として、上記 光透過性材料に対して透過性のあるものを選択し、この レーザー光を上記光透過性材料の内部に所定の深さで集 光するとともに、このレーザー光の強さをこの光透過性 材料の光学的性質の変化を起こす程度の強さとして上記 マーキングを可能としたことを特徴とする光透過性材料 のマーキング方法である。なお、上記光学的性質の変化 とは、たとえば屈折率その他任意の光学的特性の変化を いい、外部からそれぞれ所定の計測手段により認識可能 【0021】上記レーザー光による上記光透過性材料に おける光学的性質が変化する部位を該光透過性材料の深 さ方向に長く生じさせることができる。

【0022】上記レーザー光による上記光透過性材料に おける光学的性質が変化する部位を複数帽まとめてひと つのマーキング単位とすることができる。このとき、ク ラックが発生したとしても、それらが連結しないだけの 間隔を互いの間におけておくことが必要である。

【0023】上記レーザー光のレーザー光源として、フェムト秒レーザーを採用することができる。

[0024] 本発明による光透過性材料のマーキング方 法においては、レーザー光を光透過性材料の内部の所定 部位に集光することによって光の密度が高くなり、所定 の破壊しまい値をこえると光学的非線形現象による吸収 が起こると考えられ、この吸収にもどつき、週期ガラス 基板などの光透過性材料の光学的性質が変化する現象を 利用して、光透過性材料の内部にマーキングを行うもの である。

【0025】上記レーザー光を集光するために、たとえば「6レンズを用いることにより、光透遺性材料をレー20サードに対して移動し、レーザー光の集光部分を移動させ、所定の広がり面積を有するマーキング文字ないし図形を描くようにしても、同じレベル(深さ位置)にレーザー光を集光させておくことができる。したがって、厚さが1~2m種態あるいほぞれ以下の海肉のガラス材料であっても、この厚さ内に光学的性質の変化部位を限定し、クラックによらず、かつ表面に損傷を生じることのないマーキングを施すことが可能となる。

[0026] な私、使用するレーザー光としては、光透 過性材料との組み合わせにより任意のものを採用可能で30 ある。たとえば、石気ガラスに対しては、赤外線領域、 可視光線領域あるいは紫外線領域の波長を有するレーザ 一光を使用可能であり、一般がな板ガラスに対しては、 赤外線領域あるいは可視光線領域の波長を有するレーザ 一光を使用可能である。

【0027】レーザー光源としては、操作しやすいYAGしーザー、YLFレーザーなどのLD動起関体レーザーか使列である。たとえば、赤外線領域の透度を有するレーザー光を発振するYAGレーザーを用いた場合、波曼楽機器域に利用することができ、3倍波あるいは 4倍波とすれば可視 40光線領域に利用することができ、3倍波あるいは 4倍波とすれば実外線領域に利用するとかできる。なお、利用するレーザー光の振動数が高くなるほど、すなわち波長が短いほと、マーキングとしての解像速を良好なものとすることができる。さらに、レーザー光線としては、パルスレーザーが制御性良好にマーキングを行うことができ、パルスは幅についても短いものがマーキングの深さ方向を与一にそろえることができて有利である。これは、熱的効果がパルス幅(時間)の平方根に比例するためである。このため、サフナノが以下のレーザー光線550

(たとえば、10⁻¹ 秒オーダーのパルス幅を有するフェムト秒レーザー) を用いることは有用である。

【0028】本発明は、従来の各種マーキング方法がと くに薄肉の光透過性材料の内部にマーキングを施すこと が困難である原因が、レーザー光の集光によるクラック の発生が光透過性材料の表面にまで及んでその機械的強 度を低下させてしまうこと、さらに、すべてのマークを クラック生成によるものとすればクラックが表面にまで 及ぶことを防止することが実際には非常に困難であるこ 10 とに着目し、クラックを発生させない範囲の強度のレー ザー光を照射することとしている。さらに、より好まし くは、通常のレンズではマーキングにともなって集光位 置が表面側にずれる点にあることに着目して、f θ レン ズの採用により、ガラス内部の一定の深さ位置に集光す ること、さらに従来の方法が光透過性材料の屈折率を考 慮に入れていない点にあると推察して、ガラスの表面お よび裏面の位置を正確に計測し、ガラスの屈折率を考慮 に入れて集光すること、などにより、薄肉ガラス基板の 内部マーキングをより結密に行うことが可能となるもの である。

(2002) 本発明においては、レーザー光により光透 過程材料の表面ではなく、その内部にマーキングを行う ようにしたので、光透過性材の設計ない、粉末が発生 することはなく、清浄な状態でマーキングすることが可 能となり、生産工程に設計が遅えするような問題もなり、 、しかモマーキングを、レーザー光の集光により、ク ラッの生成だけによらず、光透過性材料の光学的性質 が変化する部位によって構成するようにしたので、光透 遺性材料の破壊を回避し、かつ報酬な破片やカケラを生 じることなくマーキングを行うことができる。さらに、 「自レンズの採用およびガラス材料の超所年と着目して 配折率に応じた集光深さを制御しながらマーキングする ようにすれば、精密に集光位置ないし深さを特定するこ とができる。

[0030] なお、レーザー光による光透過性材料における光学的性質が変化する際位を光透過性材料の深さ方に長く生じさせることにより、その深さ方向に光学的性質の変化部分が重なり合って光透過性材料の深さ方向(原さ方向)ではマーキングを根認することができ、不動能が方向からはマーキングを根認することができ、ない

【0031】さらに、レーザー光による光透過性材料に おける光学的性質が変化する部位を複数個(たとえば 4 個)まとめてひとつのマーキング単位とすることによ り、肉眼での視認とともに光学や前取り手段による読み 取りを行うようにすることをできる。

[0032]

ようにすることができる。

【発明の実施の形態】つぎに本発明の実施の形態による 光透過性材料のマーキング方法を図1ないし図8にもと 50 づき説明する。ただし、図9および図10と同様の部分 には同一符号を付し、その詳述はこれを省略する。図1 は、当該マーキング方法を実施するマーキング装置10 の斜視図であって、マーキング装置10は、レーザー光 源11と、ビーム整形器12と、ガルバノミラー13 と、f θ レンズ 1 4 と、を有1。 f θ レンズ 1 4 により 透明ガラス基板1の内部15(図2)にレーザー光3を 集光可能としてある。レーザー光源11としては、たと えばYLFレーザーの4倍波 (パルス幅約10ns) を 使用する。f θ レンズ 1 4 としては、たとえば焦点距離 50mmのものを使用する。透明ガラス基板1として は、たとえば合成石英基板(厚さ10mm)を使用す

【0033】図2は、透明ガラス基板1の側面断面図で あり、透明ガラス基板1の表面2ではなく、透明ガラス 基板1の内部15にレーザー光3を集光可能としてあ

【0034】透明ガラス基板1(被マーキング材料)の 開折率をnとし、透明ガラス基板 1 がないときの集光点 Pの深さをH1とすると、内部15におけるレーザー光 3の屈折作用の影響により、実際の集光点Qの深さH2 は、表面2側からH1×nに移動することになる。とく に薄肉の透明ガラス基板1にマーキングを施す場合に は、この実際の集光点Oの深さH2が重要な要素とな る。 すなわち、この屈折率 n の値に応じて実際の集光点 Oの位置 (深さH2) を精確に制御することにより、精 密なマーキングを行うことができる。

【0035】従来のマーキング方法においては、図9に 示したように、透明ガラス基板1の表面2においてレー ザー光3の多重照射を行うことにより、マーキング4と しての穴をその深さ方向に長く大きくするようにしてい 30 た。あるいは図10に示すような、亀裂6およびマーク パターン7からなるクラック5を形成するようにしてい

【0036】本発明における光透過性材料のマーキング 方法においては、図2に示すように、透明ガラス基板1 の内部15に焦点(集光点Q)を合わせ、従来よりエネ ルギーの低いレーザー光3を照射し、この集光点Oにお いて光学的損傷あるいは光学的絶縁破壊などの現象をな るべく少なく、かつ、透明ガラス基板1の光学的性質の 変化を発生させるようにして、線状のマークパターン1 40 6を描く。すなわち、レーザー光3を集光点Oに集光す ることによってレーザー光3の非線形的な吸収が起こ り、この部分の光学的性質 (たとえば屈折率など) が変 化し、その先端部分17 (集光点Q) からレーザー光3 入射側の表面2の方向にマークパターン16の深さ方向 部分18が延びることが観測されている。

【0037】図3は、このマークパターン16部分の拡 大側面図であって、このマークパターン16は、透明ガ ラス基板1の深さ方向でみればほぼ円形に視認すること

きないように (図中仮想線) することができる。 すなわ ち本発明によれば、光学的性質の変化がごく微小である ため、マークパターン16の長さ方向から照明すること によってのみその検出が可能となり(マークパターン1 6をその横方向からの照射では検出できず)、いわゆる 隠しマークとしてのマーキングが可能となる。

【0038】従来は、このマークパターン16 (マーク パターン7)が表面2に到達すると透明ガラス基板1の 割れにつながる可能性があるので、マークパターン16 を透明ガラス基板1の内部15にとどめる範囲のレーザ 一光3の入射エネルギーを照射するようにしている。従 来は、たとえば厚さ1、1mm以上の透明ガラス基板1 に照射エネルギー400 μ J のレーザー光3を照射する ようにしていたが、厚さ1、1mm以下の透明ガラス基 板1に対しては、レーザーエネルギーの変動などによ り、クラック5が表面2にまで達することも確率的に起 こり得ると推定される。本発明者は、透明ガラス基板 1 として、具体的に、ソーダ石灰ガラス材料および無アル カリガラス材料に、レーザー光3のビーム径約10mm øで、焦点距離28mmのレンズを用いて、エネルギー 約100 µ J を照射した場合に、クラック5ないし亀裂 6を発生させず、光学的性質(屈折率)の変化が生じる ことを実験により確認している。すなわち、ソーダ石灰 ガラス材料については、その厚さ1. 1 mm、および 7mmの材料表面にクラックが発生しないことを確 認している。また、無アルカリガラス材料について、そ の厚さ1、1mm、0、7mmおよび0、4mmの材料 表面にクラックが発生しないことを確認しており、本発 明による光透過性材料のマーキング方法が厚さ1.1m m以下のガラス材料にも適用可能であることがわかる。 【0039】さらに、パルス幅が10⁻³ 秒オーダーの フェムト秒レーザーをレーザー光の光源として用いた実 施例では、透明ガラス基板1の屈折率の変化を生じさせ ることができるエネルギー範囲が広いことが判明した。 すなわち、光源として、パルス幅が約100フェムト秒 のサファイアレーザーを用い、中心波長800nm(赤 外線領域)、使用レンズの開口比0、28で、透明ガラ ス基板1の試料としてソーダライムガラスに、ショット 数およびエネルギーを変えてマーキングを行った。 【0040】図4は、ショット数 (パルス数) とエネル

ギーとの組み合わせによる透明ガラス基板1の内部15 におけるクラック5ないし亀裂6 (図10) およびマー クパターン16 (図3) などの発生状態を示す平面説明 図である。具体的には、パルス数として、1000、1 25、8パルスの3条件、単位パルス当たりのエネルギ 一として、70、7、0、7μJの3条件で行った。図 示のように、エネルギーが70 μ J / パルスのレベルで は、パルス数の多少にかかわらずクラック5が発生し、 7 µ] / パルスのレベルでは、1000パルスなどの多 ができ、側面方向においては、事実上視認することがで 50 重幅射を行ってもクラック5に進展せず、図3で説明し たマークパターン16の形成を行うことができる。ま た、エネルギーが同一の場合には、パルス数が少ない方 が変化の度合いが小さいことがわかった。

【0041】図5は、図4のV部分(エネルギー70 µ 8パルス)の厚さ方向における拡大断面図、図6 は、図4のV I 部分 (エネルギー7 μ I、1000パル ス) の厚さ方向における拡大断面図である。図5に示す ように、フェムト秒レーザーによって生じるクラック5 ないし亀裂6は、その幅が数μm以下である。また図6 に示すように、エネルギー7 μ J で 1 0 0 0 パルスの加 10 工においては、クラック5や亀裂6が発生せず、エネル ギーが縦方向 (厚さ方向) に分散して光学的性質の変化 によるマークパターン16 (図3) が生じるだけで、そ の長さも約40μmであり、良好な結果が得られること がわかった。

【0042】上述のフェムト秒レーザーに比較して、ナ ノ科レーザーを用いた場合には、透明ガラス基板1に屈 折率の変化を生じるエネルギーの節囲がきわめて狭く、 エネルギーが大きいとクラック5に進展し、逆にエネル ギーが小さいと屈折率の変化が生じない。すなわち、フ ェムト秒レーザーでは、屈折率の変化を生じるエネルギ 範囲が広く、この制御の容易性はレーザーマーキング を工業的に利用する観点からは望ましい特性である。 【0043】また一般的に、レーザーエネルギーの変動 幅は、±5%程度あると推定され、マークパターン16 に対応する光学的性質の変化のしきい値T1と、マーク パターン7に対応する光学的損傷を起こすしきい値T2 との間に、T1<T2、という関係が成り立っていると しても、しきい値T1、T2が近い値を持つ場合には、 レーザーエネルギーをT1以下に保っておくことは困難 30 であって、実用上はT1近傍でマーキングを行うことに なる。この場合には、マークパターンの一部にいわゆる クラック5ないし亀裂6を生じることになるが、すべて をクラック5や亀裂6によるマークパターン7でマーキ ングする場合(すなわちT2での加工)よりも、個々の クラック5ないし亀裂6の大きさを小さくすることがで きる。したがって、クラック5ないし亀裂6はある程度 発生するとしても、これらが小さいので、透明ガラス基 板1の表面2にまで亀裂6が進展することを、確率的に ゼロに近く、防止することができる。つまり、実用上、 表面2に傷などのないマーキングを実現可能である。 【0044】したがって、一般的には、光学的損傷によ るマークパターン7の範囲を大きくする方が、視認性は はるかに改善されるが、マーケパターン7を大きくする と亀裂6ないしクラック5 (図10) の進展につながり さらに透明ガラス基板1の破損を招くため、本発明にお いては、レーザー光3の照射エネルギーを下げ、光学的 損傷をなくし、あるいはその径をなるべく小さく押さ え、あるいは光学的損傷の発生手前で、これに代わっ

ルに照射エネルギーをとどめることとしている。

10

【0045】図7は、透明ガラス基板1におけるマーク パターン16の部分の拡大平面図であって、クラック5 (図10) に比較して視認性の劣るマークパターン16 の数 (ドット数) を多くすることにより、対応すること ができる。すなわち、たとえば4個のマークパターン1 6により、かつそれぞれの間の間隔を調整することによ り (たとえば、図示のようにマークパターン16の互い の間の間隔を40μmなどとする)、万が一、クラック が発生したとしても、クラックどうしが連絡することな く、ひとつのマーキング単位19を形成することができ る.

【0046】つぎに、実際のレーザー光3照射による光 学的性質の変化によって生じる筋状のマークパターン1 6の長さ方向に透明ガラス基板1を移動し(図2に図示 の例では図中下方に透明ガラス基板1を移動)、内部1 5の中央にマークパターン16が位置するようにする。 もちろん、透明ガラス基板 1 を図中横方向および斜め方 向に移動することにより所定の文字ないし図形を描く。 マークパターン16の長さおよび太さは、レーザー光3 の絞りの程度により、またレーザー光3の光量の増減の 程度により、あるいは f θ レンズ 1 4 の焦点距離を変え ることにより、これを調整することができる。 【0047】光透過性材料をレーザー光3に対して移動

 レーザー光3の集光部分(集光点O)を移動させ、 所定の広がり面積を有するマーキング文字ないし図形を 描くようにしても、このfBレンズ14を用いることに より、同じレベル(深さ位置)にレーザー光を集光させ ておくことができる。すなわち図8は、通常のレンズ2 Oによる集光の場合 (図中左側) と、f θレンズ14に よる集光の場合 (図中右側) とを比較する要部断面図で あり、従来のマーキング方法のように通常のレンズ20 を用いた場合、透明ガラス基板1の操作は光学系に対し て一般的にはその初期位置からの平行移動であるため、 その集光点21は、マーキング文字ないし図形を描くに ともないその光軸からずれるにしたがってレンズ20の 収差の影響により透明ガラス基板1の表面2側に移動し てくる。つまり、集光点21の深さが光軸部分における 深さD1と、光軸部分からずれた位置の深さD2とでは D2の方が小さく (浅く) なる。このため、通常のレン ズ20を用いる加工では、光学系を固定した状態で透明 ガラス基板 1 の方を移動させる必要がある。この移動用 装置としては、たとえば、X-Yステージ(図示せず) 上に透明ガラス基板 1 を設置し、このステージの移動に よりマーキング文字ないし図形を描く。この加工方法で は、加工速度がステージの移動速度に律速されるため、 複数のマークパターン16を有するマーキング単位19 を高速に加工することは困難である。一方、f θレンズ 1.4を用いた場合には、f θレンズ1.4について、被加 て、透明ガラス基板1の光学的性質の変化を起こすレベ 50 工物の透明ガラス基板1の厚さおよび屈折率 n を考慮に

入れた設計を行うことにより、マーキング文字ないし図 形を描くにあたっても、その集光点Oが表面2に対して 水平ないし等間隔である状態を維持することができ、集 光点Oの深さはこれをH2(図2)と一定にすることが できる。すなわち、レーザー光3を集光させるために f Aレンズ14を用いれば、とくに薄肉の透明ガラス基板 1 であってもその厚さ方向に精密に集光点Oを一定深さ で調整することができ、有効にマーキングを行うことが できるとともに、ガルバノミラー13により光をきわめ て高速に走査することが可能である。

【0048】なお、透明ガラス基板1の厚さを厚くする ことにより、あるいはマークパターン16の長さをさら に短くすることにより、内部15における深さを変えて マーキングを行えば、三次元的なマーキングも可能であ გ.

[0049]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、レーザー 光を透明ガラス基板などの光透過性材料の内部に集光す ることにより内部においてレーザー光を吸収させ、なる べくクラックないし亀裂を生じさせずに、光学的的性質 20 11 レーザー光源 に変化を起こさせてマーキングとするようにしたので、 マーキングにともなって光透過性材料が破損することを 回避し、またマーキングにともなう破片が出ることもな いため、クリーンなシステムに利用される光透過性材料 のマーキング方法として好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光透過性材料のマーキング方法を 実施するマーキング装置10の斜視図である。

【図2】同、透明ガラス基板1の側面断面図である。

る。

【図4】同、ショット数 (パルス数) とエネルギーとの 組み合わせによる透明ガラス基板1の内部15における クラック5ないし無裂6(図10)およびマークパター ン16(図3)などの発生状態を示す平面説明図であ る。

【図5】図4のV部分 (エネルギー70 µ J、8パル ス)の厚さ方向における拡大断面図である。

【図6】図4のVI部分(エネルギー7 µ J、1000

パルス) の厚さ方向における拡大断面図である。

【図7】同、透明ガラス基板1におけるマークパターン 16 (マーキング単位19)の部分の拡大平面図であ

【図8】同、通常のレンズ20による集光の場合(図中 左側) と、f θ レンズ 1 4 による集光の場合(図中右 側) とを比較する要部断面図である。

【図9】 従来の光透過性材料のマーキング方法による被 マーキング材料 (透明ガラス基板1) の断面側面図であ

【図10】同、透明ガラス基板1の要部拡大断面側面図 である。

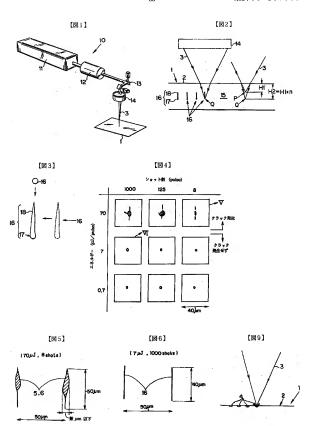
10 【符号の説明】

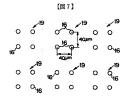
1 透明ガラス基板(被マーキング材料、光透過性材

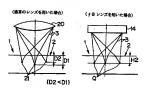
- 2 透明ガラス基板1の表面
- 3 レーザー光
- 4 表面2におけるマーキング(図9)
- 5 クラック(図10) 6 レーザー入射方向にクラック5に連続した亀裂
- 7 穴状のマークパターン
- 10 マーキング装置(図1)
- - 12 ビーム整形器
 - 13 ガルバノミラー 14 fθレンズ
 - 15 透明ガラス基板1の内部
 - 16 線状のマークパターン
 - 17 マークパターン16の先端部分
 - 18 マークパターン16の深さ方向部分 19 4個のマークパターン16によるひとつのマーキ ング単位

【図3】同、マークパターン16部分の拡大側面図であ 30 20 通常のレンズ

- 21 通常のレンズ20を用いた場合の集光点
- n 透明ガラス基板1 (被マーキング材料) の屈折率
- H1 透明ガラス基板1がないときの集光点Pの深さ
- H2 実際の集光点Qの深さH2 (=H1×n) P 透明ガラス基板 1 がないときの集光点
- O 内部15におけるレーザー光3の屈折作用の影響に よる実際の集光点
- D1 通常のレンズ20を用いた場合の、集光点21の 光軸部分における深さ
- 40 D2 通常のレンズ20を用いた場合の、集光点21の 光軸部分からずれた位置の深さ(D2<D1)







[図8]



フロントページの続き

(51) Int.Cl. * H O 1 S 3/16 識別記号

FΙ

B 4 1 M 5/26 S